

原子間力顕微鏡(AFM) 基礎セミナー



6月12日(水)13:30~15:00

セミナー概要

講師

パーク・システムズ・ジャパン株式会社
技術部 後藤様

科学研究、ナノスケール工学、半導体製造、品質保証のための原子間力顕微鏡システムにおいて世界をリードするメーカー。科学者やエンジニアがナノスケールの最高分解能と精度で観察、計測し、特性評価することを可能にする最先端のAFMシステムを提供することを使命としています

こんな方へ

- 原子間力顕微鏡で何ができるのか知りたい方
- ナノスケールの材料や表面構造を観察・分析したい方
- ナノスケールで材料の電気物性、機械特性を分析したい方

内容

- 原子間力顕微鏡とは？
- 既存の顕微鏡との比較
- パーク・システムズ社製原子間力顕微鏡特徴紹介
- 多様な測定モードの紹介
- 原子間力顕微鏡測定例
- 質疑応答



会場・お申込・お問合せ先

会場

オンライン (Microsoft Teams)

参加費用

無料

お問い合わせ

TEL 076-424-4201

お申込

下記QRコードよりお申し込みください

メール tech-seminar@nihonkaikeisoku.co.jp
担当：安本



日本海計測特機株式会社

観察・計測・分析・制御機器 総合商社

〒939-0864 富山県富山市赤田970 <https://nihonkaikeisoku.co.jp/>

1カ所において複数者が受講される場合は、代表の方のみお申し込みをお願い致します。
外部とのWEBセミナーを阻止するセキュリティがある場合は、事前に解除願います。

主催 日本海計測特機株式会社
共催 公益社団法人 富山県計量協会